PRODUCTION OF THIN-FILM MAGNETIC HEAD

Patent Number:

JP61110319

Publication date:

1986-05-28

Inventor(s):

SHINKAI SHIGERU

Applicant(s):

NEC KANSAILTD

Requested Patent:

JP61110319

Application Number: JP19840231652 19841031

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/31; G11B5/187

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To reduce a repair process and to reinforce a gap by forming a thin film of a titanium group material previously on the 1st insulating layer where the magnetic gap is expected to be formed, and then forming the 2nd insulating layer and a ferromagnetic material thin film.

CONSTITUTION:A conductive coil pattern 12 and the 1st insulating layer 11 formed of an SiO2 film. etc., are formed on an Mn-Zn single-crystal ferrite substrate 10 as a lower core. Then, the thin film of the titanium group material is formed on the 1st insulating layer 11 where the magnetic gap is to be formed, and then the upper core consisting of the 2nd insulating layer 13 and ferromagnetic material thin film 15 is formed. Consequently, it is not necessary to form the upper core after the 1st insulating layer 11 is removed temporarily like before and the repair process is reduced. Further, the gap is reinforced because the titanium group thin film 14 is interposed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭61-110319

⑤Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)5月28日

G 11 B 5/31 5/187

7426-5D 6647-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 顋 昭59-231652

切発明者 新海

茂 大津市暗嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

①出 顋 人 関西日本電気株式会社 大津市暗嵐2丁目9番1号

明 細 ②

発明の名称

薄膜破気ヘッドの製造方法

特許額求の範囲

発明の詳細な説明

産録上の利用分野

この発明は、薄膜磁気ヘッドの磁気ギャップ形 成技術に関し、多層薄膜を形成する必要があるエ レクトロニクス案子製作に利用できるものである。 従来の技術

すなわち、第6図に示すように、フェライト等

無明がは決しようとする問題点

ところで、以上説明した恋原へッドを製作する 切合には、一度除去した絶縁周2の一部を再び① 您する工敵を要する。しかも絶録周2の成蹊作業 は、スパッタリング技術を用いる必要があり、一 般にスパッタリングは長時間かかるので、成願。

ギャップスペーサを您はする必要がなくなり、チタン族の以下を形成する工数に低減できる。またこの発明は、上部コアのリヤ部形成のためのエッチング除去回致が減り、マスク目合わせずれを防止することもできる。しかも、この発明は、チャップスペーサとなるになるので、磁気ギャップの優粒的构強、つまり収耗や殴損防止をも行えることになる。

奥监员

到1図は、この発明の一実施例によって得られた 可以は気 ヘッドの断面図であり、まず10は、 和ー2n 単結品フェライト基板、11は絶似性で非磁性体の 510 2 区、12は公知のフォトリングラフィ技術を利用して、 510 2 区 11上に、 Cuをスパイラル状に形成した 可図コイルパターン、13は 取留コイルパターン12を絶似は 図するポリイミド又は 510 2 等の 絶似 口である。そして、14はこの 恋 眼 磁気 ヘッド

領原工数が大きくなる弱点があった。しかも上部コア8のリヤ部形成のために、エッチング除去、スパッタリング付替を設り返すので、エッチング時のマスク目合わせにずれを生じたりして、関口窓部6 1 付近の絶数回4, 7の斜面崩れを招いてしまい、上部コア8の開磁路を惡化、つまり、健東乱れを登起する要因となっていた。

この発明は、以上の問題を解決する目的で提唱 されたものである。

問題点を解決するための手段

この発明は、下部コアとなる強磁性体基板上に、第一絶似別、取取コイルバターン、第二絶似別、 上部コアを応度取別形成する方法において、従来 辺りに、取取コイル及び第一絶疑別を形成して役。 予め第一絶級別の磁気ギャップ形成予定位配上に、 チタン旋物質を可以形成しておき、その後第二絶 疑別並びに強磁性体范以の上部コアを形成することにより、従来の問題点を解消するものである。

作用

この発明は、上述の手段を採用するので、破気

の最も著しい特徴を表しているTI范膜、さらに15 はNI-Fe合金の上部コアとなる范膜である。

さて、この異施例では、上記辺瞑磁気ヘッドを 得るには、次の製造工程を超る。まず、第2図に 示すように、基板10上に従来通りに、5i0,限11を 全面にスパッタリング付許させ、さらにCu腹をス パッタリング付着し、所望通りのスパイラル形状 部分以外を、エッチング除去する。つぎに、第3 図のように、SiO,腹川上の図で左趙の庭気ギャッ プ形成予定部に、非磁性体金口であり、エッチン グ時のマスクともなり、かつ耐蝕性や耐悶耗性及 び耐急性が優れているTI遊鼠14を数百Å程度スパ ッタリング付替させる。したがって、S10₉度11と Ti 印度14との合計度厚が、磁気ギャップ寸法に設 定されることになる。また、基板10の上郎コア直 接接合邸16を形成するために、窓邸16′を、イオ ンミリング技術によってエッチング除去して形成 する。

特開昭61-110319 (3)

さらに、第4図のように、ポリイミド樹脂以は 後述する塗布型S102製の絶縁層13を、Ti薄膜14か ら事理パターン12及びそのパターン間のS102膜11 を経て、窓部16'へかけて全面被着させる。ここで絶縁間13に塗布型S102を使用する場合にははジ ず絶縁物としてS102粉末を、溶媒としてのポジ型 ナフト・キノンジド系フェトとしてのポジ型 ナフトに社製OCD-T7-51Rに足入とせてコートで、 変数作し、その絶縁性ゲルをスピンコーして、第5 を製作し、その絶縁性ゲルをスピンコーして、第5 を過でペーキングとでがル化させる。そびTi除法が を過でペーキングののようによりングによりによった。 上の絶縁層を、再びイオンミリングはがにより のように、第1日 のようによっている。その後公知のスパッタリング技術により、Ni ー80、Fe-20の合金15を第1図の通り付着させて 薄膜磁気へッドを得る。

よって、この薄膜磁気ヘッドは、一旦形成されたSiO。膜II上の磁気ギャップ形成予定部は、Ti薄

+ップの補強をも図ることができ、信頼性向上が 違成できる。しかも、この発明では、上部コアの 形成時のエッチング等の処理工数が短縮でき、そ の上にマスク目合わせずれをも防止できるから、 上部コアの開磁路を整えることも可能となり、従 来の欠点是正も図れる優れた長所がある。

図面の簡単な説明

第1図~第5図は、この発明の一実施例に関し、 第1図は、薄膜磁気ヘッドの断面図、第2図~第 5図は、製造各工程における断面図である。第6 図及び第7図は従来の製造工程中の薄膜磁気ヘッドの断面図、第8図はその完成した薄膜磁気ヘッドの断面図である。

10・・・基板(下部コア)、

II····第一絶縁眉(SiOz膜)、

12・・・ 準置コイルパターン、

13……第二絶縁暦(ポリイミド、塗布型S10₂)、

14……チタン族物質薄膜、

以14が被着されるので、第5図に示した工程で窓部16′を開設の時に、不都合に除去される恐れがなく、修復する必要がない。したがって、S102度11の一部除去工数も当然低減されるばかりでなく次の利点がある。つまり第1図から判るように、下部コアである甚近10と、上部コアであるNI-Fe合金薄膜15との間の磁気ギャップ17は、S102度厚+T1薄膜原厚となり、かつ磁気ギャップスペーサの一部としてT1薄膜14が埋め込まれることになるので、磁気ギャップ17において補強板の役目を果たし、摩軞や破損的止が図れる。

尚、上記実施例は、チタン族物質の一例として TI薄膜の場合を示したが、この発明では、その他 のチタン族、例えば、ZrやBfあるいは広義の物質 として類似の特性を示すものを含むものであり、 同様な作用効果がある。

発明の効果

この発明によれば、薄膜磁気ヘッド製造において、磁気ギャップ製作工数低減とともに、磁気ギ

15····強磁性体薄膜(Ni~Fe薄膜:上部コア)、 17····磁気ギャップ。

特 許 出 顧 人 関西日本電気株式会社



特開昭61-110319 (4)



